### 小角散乱特集

## マイクロビーム X 線を用いた毛髪キューティクル中の細胞膜複合体構造の解析

太田 昇	財団法人高輝度光科学研究センター	〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
八木直人	財団法人高輝度光科学研究センター	〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
八田一郎	財団法人高輝度光科学研究センター	〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
	福井工業大学工学部原子力技術応用工学科	〒910-8505 福井県福井市学園 3-6-1

要旨 高密度なマイクロビーム X 線を用いた小角回折実験は,複雑な構造体を含む試料から目的の構造体の散乱だけを観測できるので,数ミクロン厚の毛髪キューティクル中の細胞膜複合体 (CMC)構造を調べる強力なツールとなる。 CMC は,  $\beta$  層,  $\delta$  層および  $\beta$  層の 3 層構造で形成されている。CMC の  $\beta$  層および  $\delta$  層の厚さを見積もるための定量的な解析法を提案する。

#### 1. はじめに

放射光施設が20世紀後半に登場し,高い指向性および 高い輝度のX線が利用できるようになった。さらに第三 世代放射光施設によりミクロンオーダーのX線ビーム径 が得られるようになり,局所領域の回折実験に用いられる ようになった(マイクロビームX線回折)。これは,細い 高密度なX線ビームを目的とする微細領域だけに照射す れば,その他の構造体による散乱を抑えられ,質の良い データが得られるためである。毛髪に限れば,X線回折 は20世紀前半にはすでに行われていた。毛髪束,1本の毛 髪,毛髪の局所構造のように微小領域からの散乱を得る工 夫がなされてきた歴史といってもいい。マイクロビーム X線を用いた毛髪キューティクルからの散乱実験はその 典型であろう。今回,主としてその解析と応用について解 説する。

#### 2. 毛髪の X 線回折

哺乳類の毛は直径10~250 μm であり, アジア系のヒト 毛髪では直径45~125 μm である<sup>1)</sup>。毛髪の大部分はコル テックスと呼ばれる組織から成り, ここでは分化した多角 形の細胞が毛軸方向(毛の伸びる方向)に伸びている。細 胞内部ではハードαケラチン分子が毛軸に沿って配列し ており, 階層的な充てん構造が形成されている<sup>2)</sup>。毛髪の 機械的性質はこのコルテックス部で決まっている<sup>3)</sup>。コル テックスのX線回折プロファイルを Fig.1に示す。これ は, Fig.1の挿入図に示すように毛軸をほぼ水平にして記 録したものである。ケラチン分子は24から32本集まって



Fig. 1 A typical X-ray diffraction profile of cortex. Inset: schematic diagram of hair and X-ray.

中間径フィラメントと呼ばれる繊維を形成するが,それらの繊維間距離に相当する回折ピークが縦方向(Fig.1の¢=0°,赤道方向と呼ぶ)に強く表れる<sup>4)</sup>。毛髪中心付近に位置するメデュラは,ケラチン繊維の無い部分で,脂質などで満たされていることが多い。これは毛軸に沿って存在したりしなかったりする。これらのメデュラおよびコルテックスの構造は,キューティクルと呼ばれる扁平化した細胞の積み重なりで被われている。これは,内部構造を守るために存在していると考えられる。キューティクルのX



**Fig. 2** A typical X-ray diffraction profile of cuticle. Inset: schematic diagram of hair and X-ray.

線回折プロファイルを Fig. 2 に示す。これは水平に置いた 毛髪のエッジ領域にマイクロビーム X 線を照射して得ら れたもので、キューティクル細胞は水平方向へ広がり垂直 方向に積み重なっている。キューティクル細胞は毛根から 毛先に向かって 2~3°の傾きを持っており、鱗状に張付い た外観をもつ(Fig. 11挿入図にキューティクル細胞を模式 化した)。毛髪を手に取り 2 本の指で毛根から毛先に向か ってしごいてみると、その逆方向のしごきよりも抵抗が小 さいためにキューティクルの存在と方向性を感じることが できる。回折像においても、キューティクル(Fig. 2) と コルテックス(Fig. 1)の散乱ピークの傾きは約 3°異なる ことが分かる。要約すると、毛髪は中心からメデュラ、コ ルテックス、キューティクルと配置されており、キューテ ィクルとコルテックスは散乱プロファイルおよびその配向 角度によって区別できる。

### マイクロビーム X 線を用いた毛髪 スキャン

高密度 X 線を持った SPring-8 の BL40XU<sup>5</sup>)では,直径 5 µm のピンホールを光路上に置くことで高フラックスの マイクロビーム X 線が得られる<sup>6)</sup>。ラットの髭を水平方向 に固定し,毛髪外から毛髪中心に向かい,さらに毛髪外に 向かって 2 µm ステップで垂直に動かした。この髭は薄白 色透明であり,光学顕微鏡下でメデュラの空間が毛軸に沿 って連続的に存在することを確認できる。ラットの髭 は,**Fig.3**に示すようにマイクロビーム X 線回折によって 4 つの領域,キューティクル(Cut)の I,キューティク



Fig. 3 Schematic diagram of the cross section of rat whisker and four regions denoted by I, II, III and III'. Cut, Cor and Md indicate cuticle, cortex and medulla, respectively.

ルとコルテックス (Cor) のⅡ, コルテックスのⅢおよび コルテックスとメデュラ (Md) のⅢ'に分離できる。得ら れた回折像の1枚1枚から特定の散乱角における円周に 沿った強度プロファイルを切り出す。そのプロファイルに 対してピーク形状をローレンツ関数と仮定して解析を行っ た。 Fig. 1 および Fig. 2 の  $Q = (4\pi/\lambda) \sin(2\theta/2) = 0.70$ (nm<sup>-1</sup>)の点線で示される散乱角は、中間径フィラメント 間距離に由来する散乱ピークと、キューティクルの2番 目のピークが観察される領域である。λ(=0.08 nm)はX 線の波長,20は散乱角である。Fig.4には強度,Fig.5に は赤道方向ピークからの傾きと広がり(半値全幅 (FWHM)) をそれぞれ示す。Fig. 4 では領域 I, Ⅱでは比 較的強い強度ピークを形成しており,領域Ⅱ,Ⅲ,Ⅲ′で は比較的強度が弱いことがわかる。また、領域Ⅲおよび Ⅲ'の境界を明確に区別することは難しいが、領域Ⅲ'では 凹の強度変化があるように見える。Fig.5の傾きと半値全 幅の測定では、領域Iでは約3°あるいは約-3°に反射が 傾いており、半値全幅は狭い。領域Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ′へ移動す るに従い,傾き角が0°に近づき,かつ半値全幅が広がっ ている。キューティクルとコルテックスの境界(領域Ⅱ) では、半値全幅の広いコルテックスの散乱が半値全幅の狭 いキューティクルの散乱と重なるために、コルテックスか らの寄与が入ると半値全幅は傾き角よりも敏感に変化す る。したがって、キューティクルとコルテックスの区別に は半値全幅が重要となる。

キューティクルの散乱がどの領域で見られるか,つまり どれほど内部の散乱に影響を及ぼしているかを見るために, *Q*=0.94 (nm<sup>-1</sup>)の円周上の強度プロファイルの解析結果 を Fig. 6 に示す。この散乱角はキューティクルにおける 3 番目の強度ピーク位置(Fig. 1)にあたるが,コルテック スでは目立った散乱ピークは得られない領域である(Fig. 2)。Fig. 6 は,ローレンツ関数で解析した結果を示す。領



**Fig. 4** Peak intensity (closed circle) estimated in an intensity profile along a ring of  $Q = 0.70 \text{ nm}^{-1}$  at each scanning position of z.



**Fig. 5** Tilt angle (open circle, see  $\phi$  of Fig. 1) and FWHM (line) of an equatorial peak from cuticle estimated in an intensity profile along a ring of Q = 0.70 nm<sup>-1</sup> at each scanning position of z.



**Fig. 6** Peak intensity (closed triangle) in an intensity profile along a ring of Q = 0.94 nm<sup>-1</sup> at each scanning position of z.

域 I, IIで強度ピークを形成している点は Fig. 4 と同様で あるが、その内部の領域Ⅲ、Ⅲ'では強度変化は平坦であ る。したがって、ⅡとⅢの境界が区別でき、キューティク ルとコルテックスの散乱が重なって観察される領域Ⅱが明 瞭に識別できる。これらの円周上の強度プロファイルに対 する解析によって、毛髪の回折像は4 つの種類(I, Ⅱ, ⅢおよびⅢ')に分けられると解釈できる。

Fig.3に、上述の4つの領域と毛髪中のメデュラ (Md), コルテックス (Cor) およびキューティクル (Cut) の関係の模式図を示した。Fig.4において、毛髪外側から X線が毛髪内に入ると、まずX線ビームが通過する部分 のキューティクルの体積が増えるために散乱強度が増え る。毛髪中心へ向かうとキューティクルの体積は若干減る が、キューティクルの散乱強度が減る主な理由は、下述の ようなキューティクルの構造から,回折条件を満たせない 部分の割合が増えるためであろう。X線とキューティク ル面が平行な角度からおおよそ35°以上傾くと、散乱条件 を満たすキューティクルは殆んどなくなる。キューティク ルは一様な構造体ではなく、方向性を持っているため、特 定の方向から X線を照射しないと回折が生じないのであ る。キューティクルの解析においては、コルテックスから の散乱の影響がない散乱像を用いなければならない。した がって、マイクロビームX線を用いてキューティクルの みの回折像を得て解析するためには,領域Iで最も強い強 度を得ることが必要な条件と考えている。

一方,コルテックスに関しては常に回折条件を満たすの で,透過するX線上のコルテックスの体積が主に散乱強 度に寄与するとみなすことができる。例えば,Fig.4の領 域Ⅲで散乱強度が増えるのはX線ビームが通過する部分 の体積増加が原因であり,領域Ⅲ'で凹型の強度分布にな るのはコルテックスの体積が空洞のメデュラによって減少 するためであると解釈できる。実際,このようなコルテッ クスをドーナツ型のモデルを用いX線にビームが通過す る領域の体積計算することによって,強度変化と同様の変 化が得られる。これら領域ⅢおよびⅢ'では,前述のよう にキューティクルの明確なスポットは観察されないが,キ ューティクルはごく僅かであるがX線の吸収等には寄与 すると考えられる。

領域ⅢおよびⅢ'の位置で得られた回折像(Fig. 1)で, 毛軸に垂直な方向(赤道方向)に沿って±11°の範囲で扇 状に平均積算したプロファイルの解析結果をFig. 7 および Fig. 8 に示す。コルテックス領域から得られた2つのピー ク位置とその半値全幅をFig. 7 に, 2 つのピークのピーク 強度をFig. 8 に示す。Fig. 7 の Q=1.3 nm<sup>-1</sup>のピークのプ ロットの近くにある◆は,領域Ⅲ'のところどころ見られ る脂質に由来する散乱である(Fig. 8 では◆)<sup>7)</sup>。しかしな がら,領域Ⅲ'ではX線の光路上に毛髪のメデュラ,コル テックス,キューティクルおよびキューティクル表面が存 在し,脂質がどの領域に存在していたかを特定することは



**Fig. 7** Peak positions (open symbols) and FWHM (line) of two equatorial peaks observed from cortex at each scanning position of *z*.



**Fig. 8** Peak intensities (closed symbols) of two equatorial peaks observed from cortex at each scanning position of z.

難しい。ヒト毛髪の場合では、メデュラ領域に脂質が多く 分布していると報告されている<sup>8)</sup>。ラットの髭の場合に は、クロロフォルム:メタノール(=2:1)溶液で長時 間超音波洗浄してもこの脂質の散乱が得られたので、X 線回折で解析される脂質がキューティクル表面にある可能 性は低いと我々は考えている。

この脂質以外のαケラチンの階層構造にも触れてみよう。Q=0.7 nm<sup>-1</sup>の散乱ピーク位置(Fig.7の○)は外側 ほど散乱角が小さくなり、中間径フィラメント間距離が増 加していることが分かる。この領域において、Fig.5では 外側ほど傾き角が0°よりずれている。したがって、毛髪 の外側ほど中間径フィラメントが傾いているために、中間 径フィラメント間距離が広がっていると解釈できる。一方、 Q=1.3 nm<sup>-1</sup>の幅広い散乱ピーク位置(Fig.7の□)は外 側でも殆んど変化していない。Fig.8の強度分布に関して は  $Q=0.7 \text{ nm}^{-1}$  (●) および  $Q=1.3 \text{ nm}^{-1}$  (●) は, ど ちらもコルテックスの体積変化にしたがって同様に変化し ている。毛髪外側において,  $Q=1.3 \text{ nm}^{-1}$ の強度 (Fig. 8 の●) が  $Q=0.7 \text{ nm}^{-1}$ の強度 (Fig. 8 の●) に比べて顕著 に減少することはなく,かつ,目立った半値全幅の増大も ない。したがって,ラットの髭の場合,これら2つの ピークは異なる階層構造,つまり中間径フィラメント間距 離に由来する散乱と,その内部構造 (コイルドコイル構造 を持つ  $\alpha$  ケラチン分子が2本合わさってプロトフィラメ ントを作り,これが6~8本集まって中間径フィラメント を形成している<sup>4</sup>) に由来する散乱とに分けて解析するこ とが必要である。

#### 4. キューティクルの構造解析

キューティクル以外の部分からの散乱が最も少ない回折像(Fig. 2)では、赤道線上19.0 nm (Q=0.33 nm<sup>-1</sup>)、9.7 nm (Q=0.65 nm<sup>-1</sup>)、6.48 nm (Q=0.97 nm<sup>-1</sup>)、4.89 nm (Q=1.28 nm<sup>-1</sup>)の位置に回折ピークが見られる。このキューティクルの散乱プロファイルを解析するために、キューティクル中の内部構造モデル<sup>6,9)</sup>を示す。

キューティクルは、動物種によってさまざまな厚さをも つ。メリノウールでは1層ほどしかないが、ヒトにおい ては約500 nm の厚さの扁平な角化細胞が約10層積み重な っている。ヒトの角質細胞の場合、電子顕微鏡写真では表 面がうねっており、厚さのばらつきも大きい。扁平化した 厚さ500 nm の角化細胞間は細胞膜複合体(CMC)と呼ば れ,電子顕微鏡観察では特徴的な3層構造を形成してい ることが知られている。3層の中心層は、約15 nm 厚で、 主に親水的なタンパク質で形成されておりδ層と呼ばれ ている。この δ 層の両側に, 脂肪酸や極性脂質の他に細 胞側のタンパク質と化学的に結合する脂質を含む脂質層が あり、 $\beta$ 層と呼ばれ、それぞれ約5nmの厚さがある。し たがって、電子顕微鏡観察で CMC は25 nm ほどの厚さと 見積れる。その他に電子顕微鏡では、エキソキューティク ル(扁平細胞の外側半分),エンドキューティクル(扁平 細胞の内側半分), A レイヤー (CMC のエキソキューテ ィクル側70 nm), i レイヤー (CMC のエンドキューティ クル側の数 nm) などが観察されている。キューティクル から得られた回折像には、これらすべての構造情報が含ま れるが,回折ピークには脂質とタンパク質による層状でか つ高い電子密度差をもつ CMC 構造が主に寄与すると考え られる。

このような構造情報から CMC の解析モデルを立てた。 要点は,(1)個々の CMC 構造は同じ構造である。(2)約500 nm の細胞を隔てた CMC 構造間において干渉効果は生じ ない。(3) CMC は Fig. 9 に示すような脂質とタンパク質の 電子密度分布を持つ。これらの仮定のもとに計算された散 乱プロファイルが Fig. 10 の青線である。ただし,CMC 以



Fig. 9 (a) Schematic diagram of the cross section of the cell membrane complex composed of β, δ and β layers, and outer bulk part composed of the cuticle cells in the centrosymmetric structure. (b) Electron density profiles, ρ(x), of the cell membrane complex structure.

外の構造に関しては等方的な散乱を与えるバックグラウン ドとみなしている。実際, Fig. 2 において特定の散乱角に 対する円周上の強度プロファイルは, CMC の散乱ピーク 以外は平坦であった。したがって、CMC 構造を解析する ための散乱のバックグラウンドとしては、同じ散乱像でキ ューティクルの散乱以外の領域の散乱を平均積算して用い ている。そのように差し引いた CMC のプロファイルは Fig. 10 の〇で示されている。この散乱プロファイルと理 論プロファイルを比較すると、ピークの頂点位置は一致し ているが、溝の深さについては再現していない。電子顕微 鏡写真において CMC の $\beta$ 層および $\delta$ 層の厚さにばらつき が見られるが、それを考慮していないために散乱プロファ イルの溝の深さが浅くなると考えられる。そこで、CMC の $\beta$ 層および $\delta$ 層と仮定した場合のプロファイルを Fig. 10 の緑線で表している。この理論プロファイルでは、溝を含 めて散乱プロファイルを再現していることが分かる。ここ では、 $\beta$ 層の厚さ、 $\delta$ 層の厚さ、 $\beta$ 層および $\delta$ 層のばらつ きは, それぞれ3.34 nm, 15.72 nm, 0.39 nm および1.15 nm であると見積もることができた。電子顕微鏡観察では δ層およびβ層の厚さが見積もられているが、それだけで なく、染色をせずに直接 $\delta$ 層および $\beta$ 層の厚さおよびそ れぞれの層厚のばらつきを含めて解析できることを示して いる。



**Fig. 10** Intensity given by  $I(Q)Q^4$  as a function of Q for a rat whisker.

#### 5. 産業応用

Fig. 11は、毛髪の内部構造とその機能および対象となる 毛髪処理についてまとめたものである。メデュラは、空洞 であったり脂質が充てんされていたりすることによって可 視光の反射に関係し、毛髪のツヤといった見た目の影響に ついて考察されている<sup>3)</sup>。コルテックスに関しては,機械 的強度があるために毛髪の形状に影響を及ぼしている。ま た、メラニンが分布しており、可視光の散乱吸収効果によ って毛髪の色に影響がある。毛髪表面は摩擦や毛髪間の静 電的相互作用を生じる部分である。洗髪はその表面状態を 変えるので、毛髪の感触を改善するシャンプーやリンスな どの成分が検討されている。このように多彩な毛髪の機能 に対して, 化粧品を中心とした産業応用を考える場合, X 線回折が得意とすることは分子レベルの集合体構造の解析 であり、マイクロビームX線によってその空間分布を知 ることができる。この手法は、本来の毛髪構造に与える化 粧品の影響を考察する手段ともなるが、その対象となるも のはヒト毛髪であろう。ここで示した CMC 構造解析はラ ットの髭に関する研究であるが、ヒト毛髪においても同等 の散乱プロファイルが得られるので、ヒト毛髪へ応用でき る。

キューティクル中の CMC を介して毛髪内部への物質の 拡散・透過が行われており(Fig. 11 挿入図の青矢印は,扁 平細胞間(CMC の $\delta$ 層)の透過経路を示す),実際,透 過能を溶剤処理によって変化させたときに $\beta$ 層・ $\delta$ 層の厚 みをマイクロビーム X線回折から見積もると,染色量と  $\delta$ 層の厚さの間に密接な関係が高いことが分かった<sup>10</sup>。ま た,実際の処方(パーマネントウェーブ,ヘアダイ,ト リートメント等)を想定した溶液中における CMC 構造解 析も行われている<sup>11)</sup>。このような物質の浸透メカニズム の解明が,浸透効果に優れたパーマ剤等の製品開発につな



Fig. 11 Schematic diagram of the cross section, functions and treatments of hair. Inset: longitudinal section of hair cuticle.

がる応用研究になるであろう。

#### 6. おわりに

X線回折を用いた計測では、電子顕微鏡観察とは異な り、様々な外部条件下で毛髪を分子レベルで直接観察が行 える。しかしながら毛髪の構造は複雑であり、得られた情 報を十分に解析することができなければ、内にかくれてい る物質の浸透などのメカニズムを明らかにできない。毛髪 に興味をもつ広い分野の研究者の積極的な取り組みを期待 したい。

参考文献

- C. Bouillon and J. Wilkinson: *The science of hair care*, 2nd ed. (CRC Press, 2005).
- 2) L. N. Jones: Clin. Dermatol. 19, 95-103 (2001).
- 3) T. Matsuzaki, K. Arai, K. Joko, M. Hosokawa and K. Nakamura:最新の毛髪科学, (Fragrance Journal Ltd.,

2003).

- M. E. Rafik, J. Doucet and F. Briki: *Biophys. J.* 86, 3893– 3904 (2004).
- K. Inoue, T. Oka, T. Suzuki, N. Yagi, K. Takeshita, S. Goto and T. Ishikawa: *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A*, 467– 468, 674–677 (2001).
- N. Ohta, T. Oka, K. Inoue, N. Yagi, S. Kato and I. Hatta: J. Appl. Crystal. 38, 274–279 (2005).
- R. D. B. Fraser, T. P. MacRae, G. E. Rogers and B. K. Filshie: J. Mol. Biol. 7, 90–91 (1963).
- L. Kreplak, F. Briki, Y. Duvault, J. Doucet, C. Merigoux, F. Leroy, J. L. Leveque, L. Miller, G. L. Carr, G. P. Williams and P. Dumas: *Int. J. Cosme. Sci.* 23, 369–374 (2001).
- L. Kreplak, C. Merigoux, F. Briki, D. Flot and J. Doucet: Biochim. Biophys. Acta 1547, 268–274 (2001).
- 10) 井上敬文,岩本佳倫,太田 昇,井上勝晶,八木直人:マ イクロビームX線を用いたヒト毛髪キューティクルの構造 解析,第57回 SCCJ研究討論会講演要旨集,5-8 (2005).
- 11) 井上敬文,岩本佳倫,太田 昇,井上勝晶,八木直人:水 溶液中でのヒト毛髪構造のX線回折法を用いた解析,第58 回 SCCJ研究討論会講演要旨集,58-61 (2006).



● 著 者 紹 介 ●

財団法人 高輝度光科学研究センター・ 協力研究員 E-mail: noboru\_o@spring8.or.jp 専門:X線回折 [略歴] 2003年より現職

#### 八木直人

太田 昇

財団法人 高輝度光科学研究センター・ 主席研究員 E-mail: yagi@spring8.or.jp 専門:非結晶 X 線回折 【略歴】

1975年東京大学物理工学科卒業,1980 年東北大学医学部助手,1982年医学博 士,1990年東北大学医学部講師,1997 年より現職



#### 八田一郎

福井工業大学・JASRI/SPring-8 E-mail: hatta@fukui-ut.ac.jp; hatta@spring8.or.jp 専門: 生物物理学

#### [略歴]

1967年3月東京工業大学大学院理工学研究科 博士課程修了(物理学専攻), 理学博士,1967年4月東京工業大学理 学部物理学科助手,1976年4月名古屋 大学工学部応用物理学科助教授,1985 年10月名古屋大学工学部応用物理学科 教授,2002年3月名古屋大学工学部教授, 2002年4月福井工業大学工学部教授, 2006年8月恸高輝度光科学研究セン ター コーディネーター 兼務

# Structural analysis of cell membrane complex of hair cuticle by micro-beam X-ray

Noboru OHTA	Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI), 1-1-1 Kouto, Sayo, 679-5198 Japan
Naoto YAGI	Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI), 1–1–1 Kouto, Sayo, 679–5198 Japan
Ichiro HATTA	Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI), 1–1–1 Kouto, Sayo, 679–5198 Japan Faculty of Engineering, Fukui University of Technology, 3–6–1 Gakuen, Fukui, 910–8505 Japan

**Abstract** Small-angle diffraction experiment using high-flux microbeam X-ray is a powerful tool to investigate cell-membrane-complex structures in hair cuticle with micron-order thickness without interference from other hair structures. The cell membrane complex structure in the hair cuticle is composed of three layers, that is,  $\beta$ -,  $\delta$ - and  $\beta$ -layers. We proposed a quantitative analysis to estimate the thickness of  $\beta$  and  $\delta$  layers in the cell membrane complex.